МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОКУСИРОВКИ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА ЭЛЛИПСОИДОМ, ПАРАБОЛОИДОМ, СФЕРОЙ И ПОЛУСФЕРОЙ

Козлова Е.С., Котляр В.В. Институт систем обработки изображений РАН

Аннотация

Численное моделирование FDTD-методом показало, что при фокусировке двух линейно поляризованных импульсов длительностью 1,24 фс и 2,98 фс (с плоским волновым фронтом и центральной длиной волны 532 нм) с помощью кварцевой микросферы с диаметром 2 мкм не происходит временного уширения импульсов, а пространственное уширение немного больше для менее короткого импульса. В отличие от сферы при фокусировке полусферой, параболоидом и эллипсоидом (все с максимальным сечением диаметром 2 мкм) пространственное и временное уширение импульсов происходит нормальным образом: более короткий импульс уширяется больше, чем менее короткий.

<u>Ключевые слова</u>: FDTD-метод, микрооптика, фемтосекундный импульс, острая фокусировка света, микросфера, микроэллипсоид, микропараболоид, микролинза, дисперсионная модель Селлмейера.

Введение

В настоящее время лазеры ультракоротких импульсов получили огромное развитие. Разработаны и продемонстрированы методы генерации импульсов с длительностью менее 5 фс [1, 2]. Максимальная мощность фемтосекундных импульсов на данный момент может превышать 1 ПВт, а интенсивность при фокусировке пучка достигает 10²¹ Вт/см² [3]. Уникальные характеристики ультракоротких импульсов обуславливают их широкое применение в фундаментальной науке, технике и медицине. Огромные интенсивности в сфокусированных пучках и связанные с нею напряжённости электрических и магнитных полей дают возможность изучать процессы взаимодействия света с веществом в режимах, прежде недоступных экспериментаторам. В химии и фотобиологии удаётся проследить ход самых быстрых химических реакций. Фемтосекундные импульсы нашли широкое применение в волоконной оптике [4] и в фемтосекундной и электронной микроскопии [5,6]. Высокая концентрация энергии при фокусировании пучков фемтосекундных лазеров открывает новый путь в прецизионной микрообработке материалов [7,8], а в медицине обеспечивает возможность проведения тонких операций в офтальмологии и нейрохирургии [9].

Ввиду широкого применения ультракоротких импульсов в различных областях науки и техники множество работ посвящено способам их пространственно-временного преобразования и фокусировке [10, 11]. При моделировании процесса распространения ультракоротких импульсов необходимо использовать методы, учитывающие не только пространственную, но и частотную дисперсию материала [12 – 15]. Однако во многих случаях этими требованиями пренебрегают, так как применение таких методов значительно усложняет процедуру расчёта и увеличивает время работы программы.

Данная работа посвящена моделированию фокусировки фемтосекундного оптического импульса микролинзами с различными поверхностями второго порядка (сфера, полусфера, эллипсоид и параболоид). Для учёта зависимости диэлектрической проницаемости от частоты излучения применялась модель Селлмейера. Было рассчитано среднеквадратическое отклонение результатов моделирования с помощью метода, не учитывающего зависимость диэлектрической проницаемости от частоты, от результатов, учитывающих такую зависимость. Расчёты проводились FDTD-методом, реализованным в программе Full-WAVE.

1. Параметры моделирования

Рассмотрим несколько фокусирующих микролинз, поверхности которых описываются вращением кривых второго порядка. Будем предполагать, что все линзы изготовлены из кварцевого стекла с показателем преломления $n_1 = 1,5$.

На рис. 1 и 2 показаны сфера и полусфера, описываемые уравнением сферы с радиусом r = 1 мкм:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2, (1)$$

где *x*, *y*, *z* – пространственные переменные.

В оптике известно свойство параболоида вращения собирать пучок лучей, параллельный главной оси в точку фокуса [16]. На этом свойстве основаны параболические антенны, телескопы-рефлекторы, прожекторы, автомобильные фары [17].

На рис. 3 представлена микролинза, поверхность которой описывается уравнением эллиптического параболоида вращения:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z , \qquad (2)$$

где a=b=2,1-коэффициенты парабол, а $x \in [-1, 1]$ и $y \in [-1,1]$, чтобы образовывать на плоской грани круг радиуса r=1 мкм.

Известно также, что эллиптические микролинзы способны фокусировать излучение в одном из своих фокусов [16]. Используя формулы Френеля и правила геометрической оптики, можно рассчитать параметры эллипсоидальной линзы, которая будет фокусировать на плоскую грань параллельный пучок лу-

чей, распространяющихся параллельно оптической оси (оси вращения эллипсоида).



Рис. 1. Микросфера с радиусом 1 мкм



Рис. 2. Полусфера с радиусом 1 мкм



Рис. 3. Микропараболоид с радиусом 1 мкм

Поверхность данной микролинзы будет задаваться уравнением эллипсоида:

$$\frac{x^2}{d^2} + \frac{y^2}{e^2} + \frac{z^2}{f^2} = 1,$$
(3)

где
$$d^2 = e^2 = \frac{C^2 A}{1-A}, \quad f^2 = \frac{C^2 A}{(1-A)^2}, \quad A = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \quad C = \frac{C^2 A}{(1-A)^2}$$

свободная константа, n_1 – показатель преломления материала элемента, n_2 – показатель преломления среды. Выберем параметры линзы так, чтобы сечение на выходе было кругом с радиусом r = 1 мкм. Пусть средой является воздух ($n_2 = 1$), а линза изготовлена из кварцевого стекла ($n_1 = 1,5$), как упоминалось ранее, тогда $d^2 = e^2 = I$, $f^2 = 1,8$. На рис. 4 представлена рассчитанная линза.

Для учёта зависимости диэлектрической проницаемости от частоты излучения воспользуемся моделью Селлмейера [18]:

$$\varepsilon(\lambda) = \varepsilon_{\infty} + \sum_{m} \frac{A_{m} \lambda^{2}}{\lambda^{2} - \lambda_{m}^{2} + i\lambda\delta_{Sm}}, \qquad (4)$$

где ε_{∞} – диэлектрическая проницаемость на высоких частотах; λ – длина волны, мкм; λ_m – резонансная длина волны, мкм; A_m – величина резонанса; δ_{Sm} – коэффициент демпфирования, мкм. Параметры модели для кварцевого стекла представлены в Таблице 1[18].



Рис. 4. Микроэллипсоид с радиусом 1 мкм

Таблица 1. Параметры модели Селлмейера для кварцевого стекла

	_		
т	A_m	λ_m	δ_{Sm}
1	0,69616630	0,068404300	0
2	0,40794260	0,11624140	0
3	0,89747940	9,8961610	0
$\epsilon_{\infty} = 1$			

Для моделирования без учёта дисперсии использовалось значение $\varepsilon = 2,25$, соответствующее общепринятому значению коэффициента преломления кварцевого стекла ($n_1 = 1,5$).

На выпуклую поверхность линзы падает короткий модулированный гауссов импульс с плоским фронтом и равномерной интенсивностью вида:

$$\Psi(x, y, z = 0, \tau) = \operatorname{rect}\left(\frac{x}{\alpha}\right)\operatorname{rect}\left(\frac{y}{\beta}\right) \times \\ \times \exp\left\{-\left(\frac{\tau - 0, 5 \cdot c \cdot t_s}{t_d}\right)^2\right\} \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}\tau\right),$$
(5)

где $\alpha = \beta = 1,6$ мкм – размер стороны квадрата, ограничивающего плоскую волну в начальной плоскости; $\tau = ct$, мкм; c – скорость света, мкм/с; t – время, с; t_s – длительность импульса, с; t_d – ширина импульса, мкм. Длина волны импульса равна 0,532 мкм. Плоскость поляризации импульса совпадает с плоскостью XZ (отлична от нуля только компонента E_x).

Далее с помощью FDTD-метода моделируется прохождение через различные микролинзы двух фемтосекундных импульсов (5) длительностью 1,24 и 2,98 фс, а также постоянного излучения (CW). Моделирование производилось при следующих расстояниях между узлами сетки отсчётов: $h_x = 0,02$ мкм, $h_y = 0,02$ мкм, $h_z = 0,02$ мкм, $h_\tau = 0,01$ мкм. На рис. 5 показано распределение интенсивности вдоль оптической оси входящих импульсов в свободном пространстве (до линзы). На рис. 6 показано временное распределение интенсивности входящих импульсов и соответствующие им спектры.



для входящего импульса длительностью: 1,24 фс (а); 2,98 фс (б)

2. Результаты моделирования

В ходе моделирования были рассчитаны расстояния, на которых происходила фокусировка импульсов (точка максимальной интенсивности). В Таблице 2 представлены соответствующие расстояния от выходной плоскости (для сферы – от точки на оптической оси) элемента до точки фокусировки.

Таб	блица 2.	Рассто	яние (от вых	ходной	плоскос	ти
	микрол	инзы д	о плос	кости	фокус	ировки	

	<i>z_f</i> , мкм (1.24 фс)	<i>z_f</i> , мкм (2.98 фс)	z_f , MKM (CW)
	Сфер	a	(0)
$\epsilon = const$	0	0	0
ε(λ)	0	0	_
	Полусо	bepa	
$\epsilon = const$	0,8	0,8	0,85
ε(λ)	0,8	0,8	-
	Парабо.	поид	
$\epsilon = const$	0	0	0,05
ε(λ)	0,1	0,1	_
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	0,1	0,1	0,1
$\epsilon(\lambda)$	0,1	0,1	-

На рис. 7 представлены распределения интенсивности импульса в момент фокусировки для каждой из вышеописанных микролинз. Выходные плоскости микролинз обозначены вертикальной линией.

В Таблицах 3–5 приведены размеры фокусного пятна по полуспаду интенсивности FHWM и глубина фокуса по полуспаду интенсивности DOF.

Из Таблиц 3–5 видно, что минимальное значение диаметра фокусного пятна по полуспаду интенсивности равно $(0,42\pm0,04)\lambda$ (для любого излучения, сфокусированного сферой), а максимальная глубина фокуса $(1,08\pm0,04)\lambda$ (для СW-волны, сфокусированной полусферой).

Рассчитаем коэффициент фокусировки по следующей формуле:

$$k_f = \frac{I_f}{I_{in}},\tag{6}$$

где k_f – коэффициент фокусировки; I_f – величина максимальной интенсивности сфокусированного излучения, а.u. – произвольные единицы; I_{in} – величина максимальной интенсивности падающего излучения, а.u.



	d_x, λ	d_x, λ	d_x, λ
	(1,24 фc)	(2,98 фc)	(CW)
	Сф	epa	
$\epsilon = const$	0,52	0,52	0,71
ε(λ)	0,61	0,52	-
	Полус	сфера	
$\epsilon = const$	0,7	0,7	0,61
ε(λ)	0,7	0,7	-
	Параб	олоид	
$\epsilon = const$	0,61	0,61	0,61
ε(λ)	0,52	0,61	-
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	0,61	0,61	0,89
ε(λ)	0,61	0,61	-

Таблица 3. Диаметр фокусного пятна по полуспаду интенсивности FHWM вдоль х (вдоль линии начальной поляризации)

Таблица 4. Диаметр фокусного пятна по полуспаду интенсивности FHWM вдоль у, которая перпендикулярна начальной плоскости поляризации

	d_y, λ	d_y, λ	d_y, λ
	(1,24 φc)	(2,98 фc)	(CW)
	Сф	epa	
$\epsilon = const$	0,42	0,4	0,42
ε(λ)	0,42	0,42	-
	Полу	сфера	
$\epsilon = const$	0,61	0,7	0,71
ε(λ)	0,7	0,7	-
	Параб	олоид	
$\epsilon = const$	0,42	0,42	0,42
ε(λ)	0,42	0,52	-
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	0,52	0,52	0,52
$\epsilon(\lambda)$	0,52	0,52	-

Таблица 5. Глубина фокуса по полуспаду интенсивности DOF вдоль z

	d_z, λ	d_z, λ	d_z, λ
	(1,24 фc)	(2,98 фc)	(CW)
	Сф	epa	
$\epsilon = const$	0,1	0,1	0,2
ε(λ)	0,15	0,18	-
	Полус	сфера	
$\epsilon = const$	0,13	0,43	1,08
ε(λ)	0,35	0,65	-
	Параб	олоид	
$\epsilon = const$	0,08	0,08	0,3
ε(λ)	0,15	0,15	-
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	0,18	0,18	0,43
ε(λ)	0,15	0,48	-

Рассчитаем коэффициент пространственного уширения по следующей формуле:

$$k_e = \frac{d_{out}}{d_{in}},\tag{7}$$

где k_e – коэффициент пространственного уширения; d_{in} – длина входящего импульса по полуспаду интенсивности, мкм; d_{out} – длина выходящего импульса по полуспаду интенсивности, мкм.

Рассчитаем коэффициент временного уширения по следующей формуле:

$$k_t = \frac{t_{out}}{t_{in}},\tag{8}$$

где k_t – коэффициент временного уширения; t_{in} – длительность входящего импульса по полуспаду интенсивности, фс; t_{out} – длительность выходящего импульса по полуспаду интенсивности, фс.

В Таблицах 6-8 приведены коэффициенты фокусировки пространственного и временного уширения.

Из Таблиц 6–8 видно, что максимальное значение коэффициента фокусировки равно 86,76 (для импульса длительностью 2,98 фс, сфокусированного сферой), хотя в остальных случаях более короткий импульс фокусируется лучше более длинного. Минимальные значения коэффициента пространственного и временного уширения равны соответственно 1,03 (для импульса длительностью 2,98 фс, сфокусированного эллипсоидом) и 1 (для любого импульса, сфокусированного сферой).

Таблица 6. Коэффициент фокусировки

	$k_f(1,24 $	$k_f(2,98 $	$k_f(CW)$
	Cđ	oepa	
$\epsilon = const$	74,70	50,6	18,14
ε(λ)	56,63	86,76	-
	Полу	сфера	
$\epsilon = const$	33,36	21,64	7,7
ε(λ)	30,07	20,12	-
	Параб	болоид	
$\epsilon = const$	27,62	19,66	8,02
ε(λ)	28,23	20,25	-
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	38,78	26,32	9, 33
ε(λ)	34,75	23,86	-

Таблица 7. Коэффициент пространственного уширения

	<i>k_e</i> (1,24 фс)	$k_e (2,98 \text$		
	Сфера			
$\epsilon = const$	1,64	2,4		
ε(λ)	1,71	1,97		
	Полусфера			
$\epsilon = const$	2,71	1,31		
ε(λ)	2,79	1,34		
	Параболоид	Į		
$\epsilon = const$	1,86	1,29		
ε(λ)	1,86	1,29		
Эллипсоид				
$\epsilon = const$	1,71	1,06		
$\epsilon(\lambda)$	1,64	1,03		

Таблица 8. Коэффициент временного уширения

	<i>k_e</i> (1,24 фс)	<i>k_e</i> (2,98 фс)	
Сфера			
$\epsilon = const$	1,46	1,24	

ε(λ)	1	1	
	Полусфера		
$\epsilon = const$	1,49	1,24	
ε(λ)	1,49	1,24	
Параболоид			
$\epsilon = const$	1,51	1,25	
ε(λ)	1,51	1,25	
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	1,49	1,24	
ε(λ)	1,51	1,24	

Рассчитаем коэффициент сужения спектра по следующей формуле:

$$k_{\omega} = \frac{\Delta \omega_{in}}{\Delta \omega_{out}},\tag{9}$$

где k_{ω} – коэффициент сужения спектра; $\Delta \omega_{in}$ – ширина спектра входящего излучения, ПГц; $\Delta \omega_{out}$ – ширина спектра выходящего излучения, ПГц.

Таблица 9. Коэффициент сужения спектра

	k_{ω} (1,24 фc)	k_{ω} (2,98 фc)	
	Сфера		
$\epsilon = const$	1,56	1,42	
ε(λ)	1,66	1,18	
	Полусфера		
$\epsilon = const$	1,18	1,07	
ε(λ)	1,19	1,13	
	Параболоид	Į	
$\epsilon = const$	1,13	1,05	
ε(λ)	1,12	1,05	
Эллипсоид			
$\epsilon = const$	1,74	1,6	
$\epsilon(\lambda)$	2,02	1,02	

Из Таблиц 8 и 9 видно, что из-за продольной дифракции в пространстве все импульсы при распространении уширяются и, соответственно, их спектр сужается. При этом чем короче входящий импульс (а соответственно, шире спектр), тем больше коэффициент сужения.

Также были проведены исследования среднеквадратического (СКО) и максимального отклонений решений, полученных с учётом и без учёта зависимости диэлектрической проницаемости от частоты. Сравнение решений производилось в области фокусного пятна на момент фокусировки. Таким образом, СКО характеризует отклонение полученных решений в целом, в то время как максимальное отклонение может быть полезно для учёта пределов прочности оптических элементов для острой фокусировки излучения на элемент. В Таблице 9 приведены значения СКО отклонения η_s и погрешности в равномерной норме η_u .

Из Таблицы 10 видно, что СКО результатов моделирования с учётом и без учёта частотной дисперсии составляет от 3% до 30%. При этом стоит отметить, что погрешность в равномерной норме может достигать 46%. Максимальная СКО наблюдается при фокусировке сферой более длительного импульса. Причём чем короче входящий импульс, тем выше среднеквадратическое отклонение результатов моделирования (исключение составляют результаты, полученные для сферы). Это можно объяснить тем, что чем короче импульс, тем шире его спектр (Таблица 10), а значит, зависимость диэлектрической проницаемости сильнее влияет на результат. На рис. 8 представлена зависимость диэлектрической проницаемости от длины волны (вертикальные линии ограничивают область рабочих длин волн), а в Таблице 11 – границы спектра.

Таблица 10. Погрешности, возникающие при расчёте сфокусированных импульсов, если не учитывать частотную дисперсию элементов микрооптики

	η <i>s</i> , %	η <i>_u</i> , %		
	Сфера			
1,24 фс	15,57	32,33		
2,98 фс	28,79	45,62		
П	олусфера			
1,24 фс	4,41	7,7		
2,98 фс	4,08	8,35		
Па	Параболоид			
1,24 фс	2,66	4,38		
2,98 фс	2,68	5,36		
Эллипсоид				
1,24 фс	5	14		
2,98 фс	4,6	14,59		

Таблица 11. Границы спектра используемых импульсов

Длительность импульса	λ_1 , мкм	λ ₂ , мкм
1,24 фс	0,374	0,833
2,98 фс	0,441	0,617



Рис. 8. Зависимость действительной (1) и мнимой (2) компонент диэлектрической проницаемости от длины волны

Заключение

В работе проведено моделирование FDTDметодом фокусировки двух фемтосекундных лазерных импульсов разной длительности с помощью четырёх микролинз (сфера, полусфера, параболоид, эллипсоид) с эквивалентными параметрами и с учётом частотной дисперсии вещества.

Получены следующие результаты.

1) Ширина фокусного пятна по полуспаду интенсивности в плоскости, перпендикулярной плоскости поляризации, не зависит от длительности импульса и от дисперсии вещества. Сфера и параболоид формируют одинаковые и меньшие фокусные пятна (($0,42 \pm 0,04$) λ), чем эллипсоид (($0,52 \pm 0,04$) λ) и полусфера (($0,70 \pm 0,04$) λ).

2) Ширина фокусного пятна по полуспаду интенсивности в плоскости, параллельной плоскости поляризации, также не зависит от длительности импульса и дисперсии вещества. Сфера формирует меньшее фокусное пятно (($(0,52 \pm 0,04)\lambda$), чем параболоид (($(0,61 \pm 0,04)\lambda$), и эллипсоид (($(0,61 \pm 0,04)\lambda$), и полусфера (($(0,70 \pm 0,04)\lambda$). Заметим, что полусфера с числовой апертурой *NA*=0,7 формирует круглое фокусное пятно с диаметром ($(0,70 \pm 0,04)\lambda$, что согласуется с дифракционным пределом $0,51\lambda/NA=0,71\lambda$.

 Глубина фокуса для полусферы и эллипсоида пропорционально зависит от длительности импульса и почти не зависит от длительности импульса для сферы и параболоида.

4) Интенсивность в фокусе (и отношение интенсивности в фокусе к интенсивности падающего света) больше для более короткого импульса при фокусировке полусферой, параболоидом и эллипсоидом. И наоборот, при фокусировке микросферой интенсивность в фокусе больше для более длительного импульса.

5) Пространственное и временное уширение импульса на выходе из оптического элемента к импульсу на входе оказывается больше для более короткого импульса при фокусировке полусферой, параболоидом и эллипсоидом. И наоборот, при фокусировке сферой пространственное уширение больше для менее короткого импульса, а временного уширения для обоих импульсов нет.

6) Несмотря на слабую зависимость дисперсионной кривой для кварца от длины волны в области видимого спектра (рис. 9), результаты фокусировки коротких импульсов микросферой могут приводить к относительной ошибке в 15–28 %, если не учитывать частотную дисперсию вещества. А при расчёте фокусировки фемтосекундных импульсов с длиной волны 532 нм с помощью кварцевых полусферы (NA=0,7), параболоида или эллипсоида зависимостью дисперсии вещества от частоты можно пренебречь, так как её неучёт приводит к ошибке в 3–5%.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ поддержки ведущих научных школ (НШ-4128.2012.9) и грантов РФФИ (12-07-00269, 13-07-97008).

Литература

- Hecht, J. Spectral Broadening Advances Quest for Single-Cycle Pulses / J. Hecht // Laser Focus World. – 2011. – Vol. 47(8). – P. 65-70.
- Krauss, G. Synthesis of a single cycle of light with compact erbium-doped fiber technology / G. Krauss, S. Lohss, T Hanke, A. Sell, S. Eggert, R. Huber and A. Leitenstorfer // Nature Photonics. – 2010. – Vol. 4. – P. 33-35.

- Fourmaux, S., Laser Pulse Contrast Ratio Cleaning in 100 TW Scale Ti: Sapphire Laser Systems / S. Fourmaux, S. Payeur, Ph. Lassonde, J.C. Kieffer and F. Martin // Laser Systems for Applications. – 2011. – P. 139-154.
- Block, M. Few-cycle high-contrast vortex pulses / M. Block, J. Jahns and R. Grunwald // Optics Letters. – 2012. – Vol. 37(18). – P. 3804-3806.
- Povolotskiy, A. 2D and 3D laser writing for integrated optical elements creation / A. Povolotskiy, A. Shimko, A. Manshina // Mondello Proceedings of WFOPC2005: Elioticinese Service Point srl. – 2005. – Vol 4. – P. 196-202.
- Cheng, Ya. Microfabrication of 3D hollow structures embedded in glass by femtosecond laser for Lab-on-a-chip applications / Ya. Cheng, K. Sugioka, K. Midorikawa // Applied Surface Science. – 2005. – Vol. 248 – P. 172-176.
- Liu, X. Laser ablation and micromachining with ultrashort laser pulses / X. Liu, D. Du, G. Mourou // IEEE Quantum Electron. – 1997. – Vol. 38. – P. 1706.
- Крюков, П.Г. Лазеры ультракоротких импульсов и их применение / П.Г. Крюков. – Долгопрудный, 2012. – 248 с.
- Бочкарёв, Н.Н. Взаимодействие фемтосекундных лазерных импульсов с биологическим веществом / Н.Н. Бочкарев [и др.]. – Томск, 2007. – 122 с.
- Liu, Z. Ultraviolet conical emission produced by highpower femtosecond laser pulse in transparent media / Z. Liu, X. Lu, Q. Liu, S. Sun, L. Li, X. Liu, Ding, B. Hu // Appl. Phys. B. – 2012. – Vol. 108 – P. 493-500.
- Piglosiewicz, B. Ultrasmall bullets of light focusing fewcycle light pulses to the diffraction limit / B. Piglosiewicz, D. Sadiq, M. Mascheck, S. Schmidt, M. Silies, P. Vasa and C. Lienau // Optics Express. – 2011. – Vol. 19(15). – P. 14451-14463.
- Pontalti, R. The frequency dependent FDTD method for multi-frequency results in microwave hyperthermia treatment simulation / R. Pontalti, L. Cristoforetty and L. Cescatti // Phys. Med. Biol. – 1993. – Vol. 38 – P. 1283-1298.
- Lee, J. Effective medium approach of left-handed material using a dispersive FDTD method / J. Lee, J. Lee, H. Kim, N. Kang, H. Jung // IEEE Transaction of Magnetics. – 2005. – Vol. 41(5) – P. 1484-1487.
- Ахманов, С.А. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов / С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин. М.: Наука, 1988. – 312 с.
- Etchegoin, P.G. An analytic model for the optical properties of gold / P.G. Etchegoin, E.C. Le Ru and M. Meyer // The Journal of Chemical Physics. – 2006. – Vol. 125 – P. 164705.
- 16. Акопян, А.А. Геометрические свойства кривых второго порядка / А.А. Акопян, А.В. Заславский. –М: Издательство МЦНМО, 2007. – 136 с.
- 17. **Трембач, В.В.** Световые приборы / В.В. Трембач. М.: Высшая школа, 1990, 463 с.
- Couairon, A. Filamentation and damage in fused silica induced by tightly focused femtosecond laser pulses / A. Couairon, L. Sudrie, M. Franco, B. Prade, A. Mysyrowicz // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 71. – P. 125435-125441.

References

- Hecht, J. Spectral Broadening Advances Quest for Single-Cycle Pulses / J. Hecht // Laser Focus World. – 2011. – Vol. 47(8). – P. 65-70.
- Krauss, G. Synthesis of a single cycle of light with compact erbium-doped fiber technology / G. Krauss, S. Lohss, T Hanke, A. Sell, S. Eggert, R. Huber and A. Leitenstorfer // Nature Photonics. – 2010. – Vol. 4. – P. 33-35.
- 3. Fourmaux, S., Laser Pulse Contrast Ratio Cleaning in 100 TW Scale Ti: Sapphire Laser Systems / S. Fourmaux,

S. Payeur, Ph. Lassonde, J.C. Kieffer and F. Martin // Laser Systems for Applications. – 2011. - P. 139-154.

- Block, M. Few-cycle high-contrast vortex pulses / M. Block, J. Jahns and R. Grunwald // Optics Letters. – 2012. – Vol. 37(18). – P. 3804-3806.
- Povolotskiy, A. 2D and 3D laser writing for integrated optical elements creation / A. Povolotskiy, A. Shimko, A. Manshina // Mondello Proceedings of WFOPC2005: Elioticinese Service Point srl. – 2005. – Vol 4. – P. 196-202.
- Cheng, Ya. Microfabrication of 3D hollow structures embedded in glass by femtosecond laser for Lab-on-a-chip applications / Ya. Cheng, K. Sugioka, K. Midorikawa // Applied Surface Science. – 2005. – Vol. 248 – P. 172-176.
- Liu, X. Laser ablation and micromachining with ultrashort laser pulses / X. Liu, D. Du, G. Mourou // IEEE Quantum Electron. – 1997. – Vol. 38. – P. 1706.
- Krukov, P.G. Lasers of ultrafast pulses and it's application / P.G. Krukov. – Dolgoprudniy, 2012. – 248 p. – (In Russian).
- 9. **Bohkarev, N.N.** The interaction of femtosecond laser pulses with biological substance / N.N. Bockarev. Tomsk, 2007. 122 p. (In Russian).
- Liu, Z. Ultraviolet conical emission produced by highpower femtosecond laser pulse in transparent media / Z. Liu, X. Lu, Q. Liu, S. Sun, L. Li, X. Liu, Ding, B. Hu // Appl. Phys. B. – 2012. – Vol. 108 – P. 493-500.
- Piglosiewicz, B. Ultrasmall bullets of light focusing fewcycle light pulses to the diffraction limit / B. Piglosiewicz, D. Sadiq, M. Mascheck, S. Schmidt, M. Silies, P. Vasa

and C. Lienau // Optics Express. - 2011. - Vol. 19(15). - P. 14451-14463.

- Pontalti, R. The frequency dependent FDTD method for multi-frequency results in microwave hyperthermia treatment simulation / R. Pontalti, L. Cristoforetty and L. Cescatti // Phys. Med. Biol. – 1993. – Vol. 38 – P. 1283-1298.
- Lee, J. Effective medium approach of left-handed material using a dispersive FDTD method / J. Lee, J. Lee, H. Kim, N. Kang, H. Jung // IEEE Transaction of Magnetics. – 2005. – Vol. 41(5) – P. 1484-1487.
- Ahmanov, S.A. Optics of Femtosecond Laser Pulses / S.A. Ahmanov, V.A. Vislouh, A.S. Chirkin. – Moscow: "Nauka" Publisher, 1988. – 312 p. – (In Russian).
- Etchegoin, P.G. An analytic model for the optical properties of gold / P.G. Etchegoin, E.C. Le Ru and M. Meyer // The Journal of Chemical Physics. – 2006. – Vol. 125 – P. 164705.
- Akopyan, A.A. Geometric properties of curves of the second order / A.A. Akopyan, A.V. Zaslavskiy. – Moscow: MCCME Psh, 2007. – 136 p. – (In Russian).
- 17. **Trembach, V.V.** Light devices/ V.V, Trembach // Moscow: "High school" Publisher, 1990. 463 p. (In Russian).
- Couairon, A. Filamentation and damage in fused silica induced by tightly focused femtosecond laser pulses / A. Couairon, L. Sudrie, M. Franco, B. Prade, A. Mysyrowicz // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 71. – P. 125435-125441.

SIMULATION OF FOCUSING FEMTOSECOND PULSE BY ELLIPSOID, PARABOLOID, SPHERE AND HEMISPHERE

E.S. Kozlova, V.V. Kotlyar Image Processing Systems Institute of the RAS

Abstract

Numerical simulation of FDTD-method showed that it is not temporarily broadening of pulses and spatial broadening a little more for less short pulse in case of focusing two linearly polarized pulses of 1,24 fs and 2,98 fs (with a plane wavefront and a central wavelength of 532 nm) by silica microspheres with a diameter of 2 μ m. In contrast, spatial and temporal broadening of the pulse is in the normal way: a shorter pulse broadens more than less short in the case of by focusing by hemisphere, the paraboloid and ellipsoid (all with maximum cross-section diameter of 2 μ m).

<u>Key words</u>: FDTD-method, microoptic, femtosecond pulse, sharp focusing of light, microsphere, mikroellipsoid, mikroparaboloid, microlens, the Selmeyer's dispersion model.

Сведения об авторах



Козлова Елена Сергеевна, стажёр-исследователь ЛЛИ ИСОИ РАН, магистр прикладной математики и информатики, аспирант кафедры технической кибернетики Самарского государственного аэрокосмического университета. Область научных интересов: дифракционная оптика, численные методы.

E-mail: <u>kozlova.elena.s@gmail.com</u>.

Elena Sergeevna Kozlova, trainee researcher of Laser Measurements Laboratory at the Image Processing Systems Institute of the Russian Academy of Sciences (IPSI RAS). Master of Mathematics and Computer Science. Currently studies at Samara State Aerospace University. Research interests are diffractive optics and numerical methods.

Сведения об авторе Котляр Виктор Викторович – см. стр. 11 этого номера.

Поступила в редакцию 11 января 2013 г.